# بررسی ساختاری و مغناطو مقاومت بزرگ در چندلایهای های الکتروانباشت (Co/Cu(Pb

استادیار گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور، تهران

# چکیدہ

در این پژوهش چندلایهایهای (Co/Cu(Pb با روش الکترانباشت تهیه شدند و ساختار بلوری آنها، همچنین مغناطومقاومت بزرگ آنها (GMR) مورد بررسی قرار گرفت. چندلایهایهای (Co/Cu(Pb از یک حمام پرکلراید با مقادیر متفاوتی از یونهای <sup>+2</sup>b<sup>2</sup> در الکترولیت تهیه شدند. الگوهای پراش اشعهٔ ایکس (XRD) پیکهای ابرشبکهای را در تعدادی از چندلایهایها تأیید کردند. یک رفتار نوع فرومغناطیس GMR در چندلایهایهای (Co/Cu(Pb که با مقادیر بسیار کمی از یون-های <sup>+2</sup>b<sup>2</sup> تهیه شده بود، مشاهده شد، که متناظر با تشکیل ساختار لایه مانند است. اندازهٔ GMR در چندلایهایهای (VD) که با مقادیر بسیار کمی از یون-های <sup>+2</sup>b<sup>2</sup> تهیه شده بود، مشاهده شد، که متناظر با تشکیل ساختار لایه مانند است. اندازهٔ GMR نیز با افزایش غلظت سرب از ٪۸ تا ٪۱۰ کاهش یافت و بنابراین به GMR نوع ابرپارامغناطیس تبدیل شد. در نهایت در غلظتهای بالای یونهای <sup>+2</sup>b<sup>2</sup> ، رفتار مغناطو مقاومت به مغناطو مقاومت ناهمسانگرد (AMR) که مشخصهٔ مواد حجیم است تغییر یافت.

### Giant Magnetoresistance and Structural Study of Electrodeposited Co/Cu(Pb) Multilayers

#### Marjaneh Jafari Fesharaki

<sup>1</sup> Assistance Professor, Department of Physics, Payame Noor University, Tehran, Iran

#### Abstract

In this research Co/Cu(Pb) multilayers have been grown by electrodeposition method and, their structural and giant magnetoresistance (GMR) were investigated. The Co/Cu(Pb) multilayers were deposited from a perchlorate bath with various amount of  $Pb^{2+}$ ions in the solution. The X-ray diffraction (XRD) patterns, superlattice satellites could be identified in some of these multilayers. A ferromagnetic type GMR behavior was observed for Co/Cu(Pb) deposits prepared from baths with small  $Pb^{2+}$  ion concentration, corresponding to the formation of a layered structure. The GMR magnitude decreased from 8 to 10% with increasing Pb concentration and, also, changed to a superparamagnetic-type GMR; finally, for high  $Pb^{2+}$  ion concentration, the magnetoresistance behavior turned over to anisotropic magnetoresistance characteristic of bulk materials. PACS No. 61.10, 75, 75.20

مغناطش در دولایهای مغناطیسی مربوط میشود که به اسپین الکترون که یک خاصیت کوانتومی است وابسته است. از سوی دیگر GMR یکی از دستاوردهای مهم در نانو فیزیک است. زیرا این اثر در چندلایهایهایی ظاهر میشود که ضخامت هر کدام از این لایهها تنها چند اتم از یک فلز مغناطیسی (مانند آهن، نیکل یا کبالت) و یک فلز غیرمغناطیسی (مانند مس، پلاتین یا کروم) است. درسالهای اخیر ساخت وسایل جدید بر مبنای نانوساختارها

اثر مغناطومقاومت بزرگ (GMR) در فیلمهای چندلایهای الکتروانباشت به شدت در دو دههی اخیر مورد مطالعه قرار گرفته است. GMR در لایههای نازک فرومغناطیس رخ میدهد که توسط لایههای غیرمغناطیسی یا پادفرومغناطیسی از یکدیگر جدا شدهاند. لذا این اثر وابستگی شدیدی به جفتشدگی تبادلی بین لایهای دارد. جفتشدگی تبادلی بین لایهای به جهت نسبی بردارهای

مقدمه

تجاری شده است و از آنجا که عملکرد این ساختارها بر اساس دو حالت اسپینی الکترونها (اسپین بالا و پایین) میباشد، لذا چنین وسایل نانو مقیاس اساس اسپین ترونیک را تشکیل میدهند. برای بهبود مشخصههای GMR در چندلایهایهای الکتروانباشت، توجه به پارامترهای مؤثر در انباشت بسیار حائز اهمیت است [۱]. در کارهای گزارش شدهی قبلی متوجه شدیم که به کارگیری dP به عنوان یک عنصر سورفاکتانت میتواند اثر عمیق و ویژهای را در کیفیت چندلایهایهای Co/Cu داشته باشد [۳،۲] که تقریباً موجب رشد دانهبندی آزاد و حتی ضخامت لایه شده است و در نهایت موجب بهتر شدن ویژگیهای آنتی فرومغناطیس قویتر و GMR بالاتر شده است. لذا پژوهش موجود نتایج آزمایشات ما را در الکتروانباشت چندلایهایهای (O/Cu ای موجود نتایج آزمایشات ما را در کلراید با هدف نشان دادن تأثیر dP موجود در لایهی جدا کننده کلراید با هدف نشان دادن تأثیر dM موجود در لایهی جدا کننده

# روشهای آزمایشی

چندلایهای (Co/Cu(Pb از حمام پرکلراید با روش الكتروانباشت تهیه شدند. دو نوع محلول در این آزمایشات به كار گرفته شد؛ اولین محلول شامل: <sub>2</sub> (۲mol dm<sup>-3</sup>) یا ۳mol dm mol dm<sup>-</sup>)  $H_3BO_3$   $_{\ell}$  (•/• \omol dm<sup>-3</sup> )  $Cu(ClO_4)_2$   $_{\ell}$  (•/ $\epsilon^3$ et al. و pH در ۵/۵۵ تنظیم شده است. ترکیبات دومین محلول و (۰/۲<sup>3</sup> غلظتهای یونی آنها کاملاً مشابه اولین محلول است با این تفاوت که به جای Cu(ClO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> از Pb(ClO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> با همان غلظت یونی استفاده شد. به منظور بررسی تأثیر غلظت یونی فلز مغناطیسی Co در فرآیند دانهبندی در حین تشکیل لایهها، Co(ClO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> نیز با غلظتهای مختلف (۲mol dm<sup>-3</sup> و ۱/۲mol dm<sup>-3</sup>) استفاده شد. در نهایت، مخلوط مناسبی از هر دو محلول پرکلراید را برای تهیهٔ الكتروانباشت چندلايهاىهاى (Co/Cu(Pb با غلظتهاى مختلف Pb در لايهٔ جدا کننده استفاده شد. يک دستگاه پتانسيواستات/گالوانواستات نوع EF453 (Electroflex) به عنوان منبع جریان به کار گرفته شد. کالومل اشباع (SCE) به عنوان الکترود مرجع و ورقههای مسی به عنوان الکترود شمارنده استفاده شد. زیرلایهها ویفرهایی از سیلیکون با جهت (۱۰۰) بوده که به روش تبخير با لايههايي از كروم و مس

[Si/Cr(nm)/Cu[Si/Cr(onm)/Cu(۲.nm)] یوشش داده شده در مد ترکيبی Co/Cu(Pb) است. چندلايەايھاي گالوانواستات/پتانسيواستات (G/P) تهيه شدند. ضخامت اسمي لايههای مغناطیسی و غیرمغناطیسی برای چندلایهایهای الكتروانباشت (Co/Cu(Ag به ترتيب ۳nm و ۷nm بود [٥٦]. تعداد دولایهایهای تکرار شده ثابت، طوری که ضخامت اسمی کل چندلایهای ها برابر ۸۰۰nm باشد. ساختار چندلایهای های Co/Cu(Pb) توسط الگوی پراش اشعهٔ ایکس (XRD) با پرتو ساخت شرکت فیلیپس انجام شد. مشخصات  $\operatorname{Cu}-\mathrm{K}lpha$ مغناطومقاومت (MR) نمونههای انباشت یافته در دمای اتاق انجام شد. اندازهگیریهای MR با پروب چهار نقطهای در میدان مغناطیسی خارجی H=۸kOe با پیکربندی میدان در صفحه، جریان در صفحه انجام شد. اندازهگیریهای MR هم برای مغناطو مقاومت طولی (LMR) و هم برای مغناطو مقاومت عرضی (TMR) انجام شد که در LMR میدان مغناطیسی موازی با جریان الکتریکی و در TMR میدان مغناطیسی عمود بر جریان الکتریکی است. نسبت MR به صورت [٤]:

 $\frac{\Delta R}{R} = [R(H) - R_{\circ}] / R_{\circ}$  (1)

تعریف میشود، که (R(H و <sub>ه</sub>R به ترتیب مقادیر مقاومت در میدان مغناطیسی H و خارج از میدان مغناطیسی است.

## بحث و نتايج

الگوهای XRD برای تعدادی از چندلایه ای ها با غلظتهای یونی متفاوت <sup>+2</sup>Pb، همچنین برای محلول های ۲۸/۰ و ۸/۰٪ حمام پرکلراید اندازه گیری شد. همان طور که در شکل ۱ دیده می شود، تمام الگوهای XRD ساختار مکعبی مرکز سطحی (fcc) را تأیید می کنند. یک پیک بسیار قوی (۱۱۱) در هر نمونه مشاهده شده است. پیکهای XRD در نزدیک این پیک اصلی (۱۱۱) برای چندلایه ای Co/Cu در شکل ۱-۵، برای سه نمونهٔ تهیه شده بدون افزودن <sup>+2</sup>Pb به حمام پرکلراید نشان داده شده است.

چندلایهای تهیه شده با محلول ۰/٤M، حاکی از حضور پیکهای ماهوارهای (۱–)S و (۱+)S است [۵]. از آن جایی که ضخامت دولایهایهای تکرار شده (۸<sub>nom</sub>=۱۰nm) نسبتاً زیاد است، لذا

حضور پیکهای ماهوارهای بهتر مخفی است اما همچنان نزدیک به پیک اصلی است [۵]. بازتابهای ماهوارهای ضعیف یا غیرقابل رؤیت برای نمونههای تهیه شده با محلول ۲۸/۰، بر خلاف نمونه-های تهیه شده با محلول ۲۸/۰، حاکی از این حقیقت است که در غلظتهای یونی پایین <sup>2+</sup>CO ، مقدار Cu که در لایهٔ مغناطیسی ترکیب می شود مطمئناً بالاتر است (زیرا ثابت بودن مقدار چگالی جریان انباشت لایهٔ مغناطیسی حاکی از این مطلب است) که بالاتر بودن مقدار Cu ممکن است موجب چنین درجهٔ بالایی از بی نظمی ساختاری شود که نهایتاً موجب فقدان ساختار مربوط در حین رشد جهتی شود و بنابراین یکی از شرایط مهم برای پیدایش بازتابهای ماهوارهای دیگر انجام نمی شود.



شکل ۱: (a) چندلایهای های تهیه شده بدون افزودن <sup>+2</sup>Pb. پیکان ها اشاره به شانه های ناشی از بازتاب های ماهواره ای (1-) و (1+) دارند، (b) چندلایه-ای های تهیه شده با افزودن مقادیر مختلف <sup>+2</sup>Pb. دو خط عمودی پررنگ دلالت بر مکان های تقریبی شانه های ناشی از بازتاب های ماهواره ای چندلایه ای (1-) و (1+) دارد.

شکل  $b^{-1}$ ، الگوهای XRD سه لایه با اضافه شدن یون  $Pb^{2+}$  به حمام را نشان میدهد. برای مقایسهی الگوی XRD با پیکهای ماهوارهای شکل  $a^{-1}$  (نمونهٔ تهیه شده با محلول N/e و غلظت ./۰ از  $Pb^{2+}$ ) نیز به شکل ۱ اضافه شده است. از آنجایی که

ضخامت اسمی دولایهای برای همهٔ چندلایهایها یکسان است ضخامت اسمی دولایهای برای همهٔ چندلایهایها یکسان است ( $\Lambda_{nom} = 1 \cdot nm$ )، موقعیت شانهها (پیکهای ماهوارهای) نیز باید یکسان باشد. دو خط عمودی در شکل ۱–b کمک میکند تا تجسم کنیم که در غلظت یونی ٪۲۰/۳ از  $Pb^{2+}$  پیکهای ماهوارهای می-توانند حضور داشته باشند، اما آنها ممکن است برای غلظتهای یونی ٪۰۱/۱ از  $Pb^{2+}$  ناپدید شوند. افزودن مقدار کمی (٪۲۰۰۳) از یونهای $Pb^{2+}$  به حمام با غلظت ۲/۲ موجب کاهش مقدار u با توجه به انباشت CO و همینطور در لایهٔ مغناطیسی می شود.

مغناطو مقاومت طولی (LMR) و عرضی (TMR) برای چندلایه-ایهای (Co/Cu(Pb در غلظتهای مختلف <sup>+2</sup>Pb بررسی شد. در غلظتهای پایین <sup>+2</sup>Pb، چندلایهایها اثر GMR نشان دادند (۰>LMR، ۰)، در حالی که در غلظتهای بالای یون (۲MR، ۰) (LMR، ۰)، در حالی که در غلظتهای بالای یون (۲MR، ۰) (AMR)، در حالی که در غلظتهای بالای یون (AMR) (۰) (AMR)، در حالی که در غلظتهای بالای یون (MR) (۰) (۲MR) (۰) (AMR) (۰) (۲۵) مثاهده شد. گسترهٔ گذار از AMR به AMR بوده است (شکل ۳) در غلظتهای بین ٪۰۵/۰ تا ٪۰/۰ یون <sup>+2</sup>Pb بوده است و از هر سری تا سری دیگر متغیر است.



شکل ۲: منحنیهای (MR(H اندازه گیری شده برای چهار چندلایهای Co(3nm)/Cu-Pb(7nm) تهیه شده از غلظتهای مختلف <sup>+2</sup>Pb (مربعها دلالت بر LMR و دایرهها دلالت بر TMR دارند).

شکل ۲ همچنین حاکی از تفاوت واضحی در رفتار تکاملی میدان مغناطو مقاومت برای محلولهای ۲۸/۰ و ۰/٤M است. برای محلول ۰/٤M در منحنیهای (H)MR در میدان-های مغناطیسی نسبتاً پایین مشاهده می شود (در میدان بالای حدود

۲kOe، تقریباً به طور خطی کاهش می یابد که به همین دلیل فرایند paraprocess غالباً ناميده مي شود). اين ميدان اشباع پايين دلالت بر این دارد که GMR مشاهده شده می تواند به پراکندگی وابسته به اسپین الکترونها در ساختارهای لایه مانند نسبتاً خوب متشکل از لايههاي متناوباً فرومغناطيس و لايههاي جداكنندهٔ غيرمغناطيس نسبت داده شود [۸]. از سوی دیگر، برای نمونه های چند لایه ای تهیه شده با محلول ۲M/۰، اشباع تنها در میدانهای مغناطیسی بالاتر رخ میدهد و خاصیت اشباع ناپذیری با افزایش مقدار <sup>+2</sup>Pb حتى قوىتر هم مىشود. اين رفتار قوياً با نتايج مشاهده شده براى چندلایهای Co/Cu(Ag) تهیه شده با همان غلظت محلول پرکلراید [۹] همخوانی دارد. منحنیهای اشباع ناپذیر (MR(H به دلیل حضور سهم ابریارامغناطیسی (SPM) از GMR ایجاد می-شوند [۸]. بالاتر بودن سهم SPM در چندلایهایهای تهیه شده از غلظت (۰/۲M) ممکن است به بالاتر بودن مقدار عنصر غیرمغناطیسی در لایههای مغناطیسی همانطوری که در بالا هم بحث شد نسبت داده شود. شکل ۳ نیز نشان میدهد که اندازهٔ GMR چندلایهای های تهیه شده بدون <sup>+2</sup>B همان نتایج قبلی به دست آمده در مطالعهٔ چندلایهایهای Co/Cu(Ag) را مجدداً نشان مي دهند [۹].



شکل ۳: مقادیر LMR و TMR اندازه گیری شده در میدان مغناطیسی H=۸kOe به عنوان تابعی از غلظت یون <sup>+2</sup>b<sup>2</sup> برای چندلایه ای های (محلول پرکلراید M\*۰ و ۲/۲ و ۲/۲ برای چندلایه ای های (Co/Cu(Pb فوراً با اضافهٔ مقدار کمی از یون های <sup>+2</sup>b<sup>2</sup> به حمام (به کمی ٪۰/۱) کاهش می یابد. این نتیجه با رفتار الکتروانباشت چندلایه ای های (Co/Cu(Ag [۹]

قابل مقایسه است که در گسترهٔ چند دهم درصد، افزودن یونهای +Ag<sup>2+</sup> به حمام یک افزایش قابل ملاحظهای را در مقدار GMR به بار میآورد.

نتيجهگيرى

در پژوهش حاضر، تأثیر همانباشت Pb در الکتروانباشت چندلایهای Co/Cu روی ساختار و GMR بررسی شد. الگوهای XRD ثبت شده برای تعداد کمی چندلایهایهای Co/Cu(Pb) انتخاب شده، دلالت بر ساختار ابرشبکهای fcc با پیک قوی (۱۱۱) دارد. در بعضی موارد، شانهها در هر دو طرف بازتاب (۱۱۱) در مکانهایی تقریباً متناظر با پیکهای ماهوارهای با است. یک اثر GMR واضح در چندلایهای-  $\Lambda_{\rm nom} = 1.0 {
m m}$ های تهیه شده از الکترولیت پرکلراید تا یک غلظت مشخصی از یون <sup>+2</sup>Pb مشاهده شد که در بالای آن تنها اثر AMR دیده می شود. گذار از GMR به AMR در غلظتهای ./۲/۰ یون +Pb<sup>2+</sup> رخ میدهد. برای محلول Pb/۰ و غلظتهای بسیار بالای یون<sup>+2</sup>GMR ،Pb مشاهده شده اغلب با سهم FM آشکار می شود. این رفتار GMR برای چندلایه ای ها به دلیل پراکندگی وابسته به اسپین الکترونهایی است که میان دو منطقهٔ فرومغناطیسی مجاور هم با مغناطش غیر هم راستا جابهجا میشوند. سياسگزاري

نویسندهٔ مقاله از مؤسسهٔ تحقیقاتی اپتیک و حالت جامد شهر بوداپست (مجارستان) برای اندازهگیریهای مغناطو مقاومت و الگوهای XRD و از دانشگاه پیام نور زرین شهر برای آزمایشات الکتروانباشت قدردانی مینماید.

مرجعها

[1] I. Bakonyi and L. Peter, Prog. Mater Sci, 55 (2010) 107-245.

[2] J. Camarero, L. Spendeler, G. Schmidt, K. Heinz, J.J. de Miguel and R. Miranda, Phys. Rev. Lett. **73** (1994) 2448.

- [3] J. Camarero, T. Graf, J.J. de Miguel, R. Miranda, W. Kuch, M. Zharnikov, A. Dittschar, C.M. Schneider and J. Kirschner, Phys. Rev. Lett. **76** (1996) 4428 .
- [4] M. Jafari Fesharaki, L. Peter, T. Schuchknecht, G. Nabiyouni and I. Bakonyi. J. Electrochem. Soc 159 (2012) D162-D171.
- [5] E.E. Fullerton, I.K. Schuller, H. Vanderstraeten and Y. Bruynserade, Physical Review B, **45** (1992) 9292 .
- [6] T.R. McGuire and R.I. Potter, IEEE Trans. Magn. 11 (1975) 1018.

[7] B. Raquet, M. Viret, J.M. Broto, E. Sondergard, O. Cespedes and R. Mamy, J. Appl. Phys 91 (2002) 8129.

[8] I. Bakonyi, L. Péter, Z. Rolik, K. Kiss-Szabó, Z. Kupay, J. Tóth, L.F. Kiss and J. Pádár, Phys. Rev. B **70** (2004) 054427.

[9] K. Neuróhr, L. Péter, L. Pogány, D. Rafaja, A. Csik, K. Vad, G. Molnár, I. Bakonyi, J. Electrochem. Soc **162** (2015) D331.